

Study and Calculation of Casimir Force between Rough Dielectric Medias

A.A. Masoudi¹
F. Mohammad Dezashibi²

Received: 2015.5.7

Accepted: 2015.5.19

Abstract

In this study we investigate The Casimir force on the rough dielectric surfaces. In order to accomplish this goal we simulated a 2D rough dielectric surface in das-sarma model as one of the discrete models of MBE and then we calculated the Casimir force by using the Lifshitz relation when it is approximated for small separations. At the final stage we calculated the repulsive force of two surfaces as a function of separation. The results show that both forces relate directly to the roughness and change over separation inversely, but the attraction force changes over separation more rapid than the repulsive force.

Keywords: Casimir force, MBE growth model, Roughness effect.

¹ Professor of Physics, Alzahra University, masoudi@alzahra.ac.ir

² M. Sc. Physics Student, Alzahra University

مجله فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا^(۱)
سال پنجم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴

بررسی و محاسبه نیروی کازیمیر بین سطوح زبر دی الکتریک

امیرعلی مسعودی^۱
فاطمه محمد ذاشری^۲

تاریخ دریافت: ۹۴/۲/۱۷
تاریخ تصویب: ۹۴/۲/۲۹

چکیده

هدف ما در این پژوهش، بررسی نیروی کازیمیر بر روی سطوح دی الکتریک زبر است. در این بررسی، پس از شبیه سازی سطح یک دی الکتریک با مدل رشد MBE و مدل گسسته داس- سارما در فضای دو بعدی، مشخصات سطح را به دست آورده با استفاده از آن نیروی کازیمیر بین یک سطح زبر و یک سطح صاف را از رابطه لیفشتیتر- با تقریب برای فواصل کم- به دست آوردیم. در آخر برای یک حالت خاص، نیروی کازیمیر دافعه را برای دو سطح بر حسب

^۱ استاد فیزیک، دانشگاه الزهرا؛ masoudi@alzahra.ac.ir

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه الزهرا

فاصله محاسبه کردیم. نتایج نشان می‌دهند هر دو نیرو با زبری رابطه مستقیم و با فاصله صفحات نسبت عکس دارد و نیروی دافعه نسبت به نیروی جاذبه با شبیه کمتری تغییر می‌کند.

واژه‌های کلیدی: نیروی کازیمیر، مدل MBE، اثر زبری.

۱. مقدمه

در سال ۱۹۴۸ کازیمیر [۱] با پیشروی در قواعد عمومی نظریه کوانتوسومی میدان الکترومغناطیسی، نشان داد که دو صفحه بدون بار و رسانایی کامل که در فضای خلاء قرار گرفته‌اند، باید یکدیگر را با نیروی F وارد بر واحد سطح جذب کنند:

$$F = -\frac{\pi^2 c \hbar}{240 a^4}, \quad (1)$$

که در آن a فاصله بین صفحات، c سرعت نور و \hbar ثابت پلانک است. این پیش‌بینی بعدها از طریق تجربه نیز تأیید شد [۲]. تحقیق در مورد محاسبات ساده‌تر باعث شد تا پدیده کازیمیر به این گونه شناخته شود: یک تغییر در انرژی نقطه صفر کوانتوسومی در اثر وجود دو صفحه فلزی که باعث تولید یک نیروی ماکروسکوپیک بین صفحات می‌شود [۳]. در نتیجه، نیروی کازیمیر بین دو صفحه با ابعاد L را می‌توان به صورت زیر نوشت [۴]:

$$F_c = -\Delta E'(d) = -\left(\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}\right) L^2. \quad (2)$$

اوّلین سری از اندازه‌گیری‌های دقیق نیروی کازیمیر در سال ۱۹۹۸ بین یک صفحه فلزی و یک کره فلزی انجام شد. صفحات با جنس مختلف، مانند آلومینیوم-آلومینیوم، طلا-طلا و برای فلزات غیر مشابه مثل مس-طلا انتخاب شدند. این آزمایش‌ها نقش تصحیح رسانایی محدود را بر نیروی کازیمیر نشان دادند. برای مثال، نیروی کازیمیر بین یک کره طلا و یک صفحه طلا در فاصله ۱۵۰ نانومتر می‌تواند تا ۳۰ درصد کوچک‌تر از

نیروی بین دو فلزِ کامل باشد. به علاوه، تأثیر زبری سطح بر نیروی کازیمیر به طورِ تجربی دیده شده است. در فواصلِ کوچک تأثیر زبری می‌تواند تا ۲۰ درصد از نیرو را به خود اختصاص دهد. در سری بعد اندازه‌گیری‌ها تلاش شده است که نیروی بین کره فلزی و یک صفحه سیلیکان تخمین زده شود.

در اوّلین گام از این تحقیقات، اف. چن و همکارانش نشان دادند که بزرگی نیروی کازیمیر می‌تواند با استفاده از نمونه‌های سیلیکان با چگالی‌های مختلف تغییر کند. سپس آن‌ها نیروی کازیمیر بین یک کره با پوشش طلا و لایه‌ای از سیلیکان را اندازه‌گیری کردند. از آنجا که سیلیکان، ماده‌پایه در نانوساخت‌ها است کنترل نیروی کازیمیر برای سطح سیلیکا باعثِ استفاده‌های گوناگون در نانوتکنولوژی می‌شود. سری دیگری از اندازه‌گیری‌ها در مایعات انجام شده است. اخیراً در یک تلاش، ماندی و همکارانش نیروی کازیمیر بین کره با پوشش طلا و یک صفحه در اتanol را اندازه‌گیری کردند که تقریباً ۸۰ درصد کمتر از نیرو برای دو فلزِ ایده‌آل در خلاء است. با انتخاب مناسبِ صفحات، ماندی و همکارانش موفق شدند که نیروی دافعه کازیمیر را بین کره طلا و صفحه سیلیکا که در بروموبنزن قرار گرفته‌اند به دست آورند که این نخستین آزمایشی بود که در آن نیروی کازیمیر دافعه در آن مشاهده شد.

نیروی کازیمیر به محدوده گسترده‌ای از فیزیک مربوط می‌شود، از فیزیکِ ماده چگال، فیزیکِ ذراتِ بنیادی تا گرانش و کیهان‌شناسی. به خصوص نانوتکنولوژی، یکی از مهم‌ترین مواردِ استفاده از این نیرو است.

۱-۱. وابستگی به شکل و نوع ماده

در سال ۱۹۵۶ لیفشتز، نیروی کازیمیر را برای مواد واقعی در آشکالِ مسطح، بر پایه نظریه نوسان-اتلاف بسط داد. نظریه لیفشتز وابسته به دانستن ضریبِ دیالکتریکِ مرزها بر حسبِ فرکانس است. برای دو صفحه موازی با ضرایبِ دیالکتریک ۴۱ و ۴۲ که در یک ماده با ضریبِ دیالکتریک ۴۳ قرار گرفته‌اند، انرژی کازیمیر بر واحدِ سطح بر اساس نظریه لیفشتز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E_c = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \int_1^\infty p dp \int_0^\infty \xi^2 \varepsilon_3 [\ln(1 - \Delta_{31}^{(1)} \Delta_{32}^{(1)} e^{-x}) + \ln(1 - \Delta_{31}^{(2)} \Delta_{32}^{(2)} e^{-x})] d\xi \quad (۳)$$

$$F_c(d) = -\frac{\partial}{\partial d} E_c(d) = -\frac{\hbar}{2\pi^2 c^3} \int_1^\infty p^2 dp \int_0^\infty \xi^3 \varepsilon_3^{3/2} [(\Delta_{31}^{(1)} \Delta_{32}^{(1)} e^x - 1)^{-1} + (\Delta_{31}^{(2)} \Delta_{32}^{(2)} e^x - 1)^{-1}] d\xi \quad (۴)$$

که در آن

$$\Delta_{3k}^{(1)} = \frac{s_k \varepsilon_3 - s_3 \varepsilon_k}{s_k \varepsilon_3 + s_3 \varepsilon_k}, \quad \Delta_{3k}^{(2)} = \frac{s_k - s_3}{s_k + s_3}, \quad x = \frac{2d \sqrt{\varepsilon_3} \xi p}{c}, \quad s_k = \sqrt{p^2 - 1 + \frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_3}}. \quad (۵)$$

با داشتن وابستگی فرکانسی ضریب دی الکتریک ماده، می‌توان نظریه لیفشتیت را برای هر ماده‌ای و بین دو صفحه مسطح به کار برد. این نظریه عموماً پذیرفته شده است و بسیاری از آزمایش‌ها نیز آن را تأیید کرده‌اند [۴].

اما در مورد وابستگی نیروی کازیمیر به شکل ماده محاسبات گوناگونی انجام شده است. یکی از مشهورترین و پرکاربرد ترین تقریب‌ها، تقریب نیروی موضعی است (PFA). در این حالت نیروی بین دو جسم غیر مسطح (به عنوان مثال کروی) به صورت جمع نیروی بین سطوح کوچک مسطح در نظر گرفته می‌شود:

$$E_{PFA}(a) = \iint_{\sigma} dx dy E(z(x, y)) \quad (۶)$$

که در آن a ، کمترین فاصله بین دو سطح است. به همین ترتیب، نیروی کازیمیر به صورت:

$$F_{PFA}(a) = -\frac{\partial E_{PFA}(a)}{\partial a} \quad (۷)$$

به دست می‌آید. با در نظر گرفتن این معادله، نیروی بین یک کره و یک سطح به صورت زیر محاسبه می‌شود [۵]:

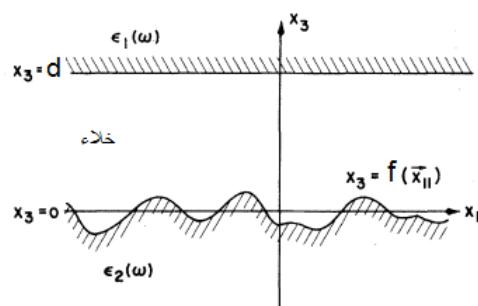
$$F^{SP}(a) = 2\pi R E^{PP}(a). \quad (۸)$$

که در آن نیروی بین دو صفحه مسطح می‌تواند همان نیروی اولیه کازیمیر باشد، و هم می‌تواند نیرویی باشد که در آن تصحیحات زبری و دمایی اعمال شده است. از این رابطه در شبیه سازی نیروی کازیمیر دافعه استفاده شده است.

۱-۲. تصحیحات زبری

تصحیحات زبری نقش مهمی را در محاسبات نیروی کازیمیر ایفا می‌کند. گزارش شده است که تصحیحات زبری می‌تواند تا ۲۰٪ از نیروی اندازه‌گیری شده را در یک اندازه‌گیری با کوچکترین فاصله در برگیرد. به هر حال، هنگامی که عملیات آماده‌سازی خاصی برای کاهش زبری سطح انجام شود، تصحیح زبری تا ۱٪ در کمترین فاصله کاهش می‌یابد. پس آنالیز دقیقی، برای تصحیح زبری برای مقایسه نتایج تجربی و نظری، لازم است [۴].

در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام شده است، یکی از آن‌ها بسط رابطه (۸) برای فواصل کم در حالتی است که زبری یکی از سطوح در نظر گرفته شده باشد، که تقریب فاصله کم به معنای کوچکتر بودن فاصله دو سطح از طول موج رزونанс صفحه است. طول موج رزونанс در حقیقت طول موجی است که در آن حداقل جذب اتفاق می‌افتد. با توجه به نمودار ضریب جذب سیلیکا، طول موج جذب در حدود ۱۰ میکرومتر قرار دارد [۵]، در نتیجه ما نتایج خود را برای فواصل کوچک بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر در نظر گرفتیم.



شکل ۱. تصویری از دو صفحه دی الکتریک و قیی از صفحات زبر در نظر گرفته شود.



۸۰ / بررسی و محاسبه نیروی کازیمیر بین سطوح زیر دی الکتریک

در این حالت جملاتی به رابطه اضافه می شود که وابسته به پهنانی مرز و طول همبستگی است [۶]:

$$F_c(d) = -\frac{C_3}{(d/a)^3} - \frac{\delta^2}{a^2} \left(\frac{C_4}{(d/a)^4} + \frac{C_5}{(d/a)^5} + \dots \right) + O\left(\frac{\delta^4}{a^4}\right) \quad (9)$$

که در آن

$$C_3 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{\hbar}{a^3} \int_0^\infty d\xi \int_0^\infty dx x^2 \left(\frac{\beta(i\xi)}{\alpha(i\xi)} e^x - 1 \right)^{-1} = \frac{1}{8\pi^2} \frac{\hbar}{a^3} \int_0^\infty d\xi \sum_{n=1}^\infty \frac{\alpha(i\xi)^n}{\beta(i\xi)^n} \frac{1}{n^3}, \quad (10)$$

$$\begin{aligned} C_4 &= \frac{3}{32\pi^{3/2}} \frac{\hbar}{a^3} \left[\int_0^\infty d\xi \frac{[\varepsilon_1(i\xi)-1][\varepsilon_2(i\xi)-1]^2}{[\varepsilon_1(i\xi)+1][\varepsilon_2(i\xi)+1]^2} + \int_0^\infty d\xi \frac{[\varepsilon_1(i\xi)+1][\varepsilon_2(i\xi)-1][7\varepsilon_2(i\xi)-5]}{[\varepsilon_2(i\xi)+1]} \right. \\ &\quad \times \left. \sum_{n=1}^\infty \frac{\alpha(i\xi)^n}{\beta(i\xi)^{n+1}} \frac{1}{n^3} + \frac{[\varepsilon_1(i\xi)-1][\varepsilon_2(i\xi)-1]^2}{[\varepsilon_2(i\xi)+1]} \sum_{n=1}^\infty \frac{\alpha(i\xi)^n}{\beta(i\xi)^{n+1}} \frac{1}{(n+1)^3} \right], \end{aligned} \quad (11)$$

$$C_5 = \frac{6}{\pi^2} \frac{\hbar}{a^3} \int_0^\infty d\xi \frac{[\varepsilon_1(i\xi)+1]\varepsilon_2(i\xi)}{[\varepsilon_2(i\xi)+1]} \sum_{n=1}^\infty \frac{\alpha(i\xi)^n}{\beta(i\xi)^{n+1}} \frac{1}{n^4}, \quad (12)$$

در این رابطه، جمله اول همان تقریب رابطه لیفشتیت برای فواصل کم است. ثابت‌های δ^2 به ترتیب مربع میانگین تابع سطح و طول همبستگی هستند و از اطلاعات زیری سطح به دست می‌آیند.

۱-۳. شبیه‌سازی

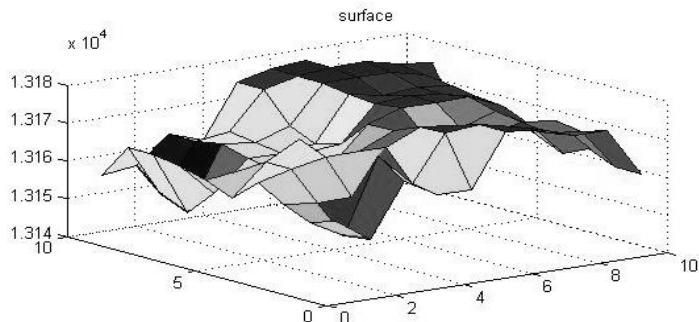
در سال‌های اخیر روش "شبیه‌سازی کامپیوتری" مانند یک انقلاب علمی شروع به کار گرده است. روش‌های گذشته فیزیک (و همین طور شیمی و بیولوژی) که به شاخه‌های تجربی و نظری تقسیم می‌شوند، در واقع به صورت ناکامل باقی ماندند. اما روش شبیه‌سازی کامپیوتر به عنوان سومین شاخه، مکمل دو روش سنتی قبلی شده است.

در مورد نیروی کازیمیر، شبیه‌سازی‌های گوناگونی تا کنون با فرضیات و روش‌های متفاوت انجام شده است. مثلاً برای آشکال گوناگون [۷]؛ نیروی کازیمیر با استفاده از روش تانسورهای تنش [۸]؛ نیروی کازیمیر بین فلزات مایع [۹]. اما در نظر گرفتن زبری در روش‌های مختلف محاسبه نیروی کازیمیر، شیوه‌های متفاوتی دارد، مثلاً در روش پراکندگی، زبری به صورت ضریب بازتاب و سایر مشخصات اپتیکی سطح وارد روابط می‌شود. در این مقاله ما از روش الکترومغناطیسی بهره برده‌ایم و همان‌طور که در بالا گفته شد، در آن زبری به دو صورت وارد می‌شود: یکی با استفاده از روش تصحیح شکل [۱۰] و دیگری با استفاده از بسط رابطه لیفشتیز که اساس کار ما در این پژوهش است.

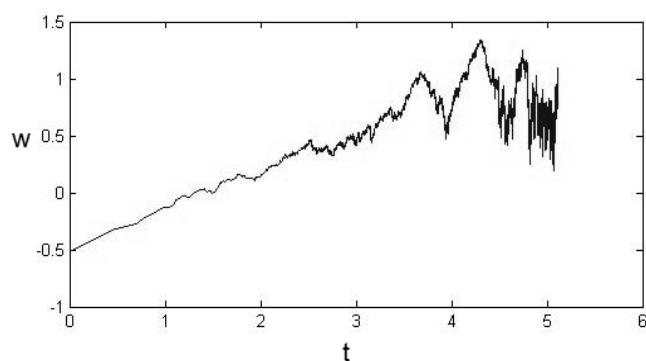
۲. روش کار

۲-۱. رشد سطح

برای به دست آوردن اطلاعات زبری سطح، باید شبیه‌سازی مدل گسسته رشد در هندسه مسطح انجام پذیرد. اما انتخاب این مدل گسسته به نوع ماده مورد نظر ما برای شبیه‌سازی بستگی دارد. هدف ما رشد یک ماده دی الکتریک است و برای این کار SiO_2 را که یک دی الکتریک خوب است انتخاب کردیم. یک مقایسه بین مؤلفه رشد و مؤلفه زبری که از آنالیز یک سطح رشد داده شده در آزمایشگاه به دست آمده (۰/۷۱ و ۰/۱۹) و مدل‌های مختلف موجود برای رشد سطح، به این نتیجه می‌رسیم که این نتایج بسیار نزدیک به پیش‌بینی‌های لای و داس - سارما می‌باشند [۷]. مدل داس - سارما یک مدل رشد گسسته از مدل MBE می‌باشد که نتایج شبیه‌سازی مطابق با اطلاعات داده شده در مدل داس - سارما و نتایج رشد آزمایشگاهی می‌باشد [۸].



شکل ۲. نمودار سطح شبیه‌سازی شده سیلیکا.



شکل ۳. نمودار لگاریتمی پهنای سطح بر حسب زمان ($\beta = 0.2 \pm 0.01$)

۲-۲. محاسبه نیرو

برای به دست آوردن نیروی بین دو سطح SiO_2 نیازمند دانستن تابع ضریب دی‌الکتریک آن هستیم. تابع ضریب دی‌الکتریک SiO_2 طبق نتایج تجربی به دست آمده چنین است

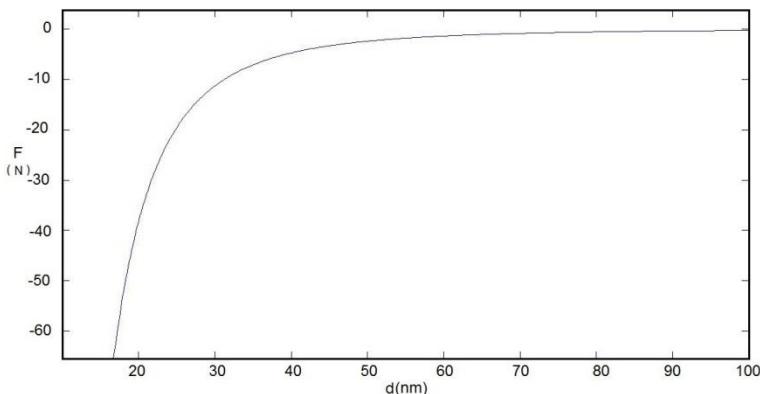
$$\varepsilon(i\xi) = 1 + \frac{C_{UV}\omega_{UV}^2}{\xi^2 + \omega_{UV}^2} + \frac{C_{IR}\omega_{IR}^2}{\xi^2 + \omega_{IR}^2} \quad [9]$$

$$(13)$$

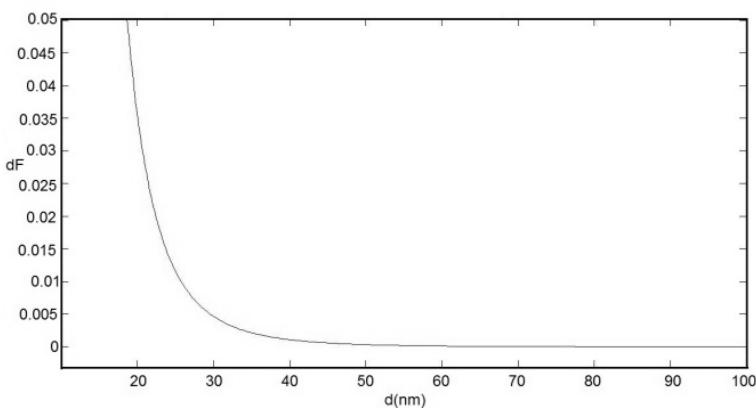
$$C_{UV} = 1.098, \quad C_{IR} = 1.703, \\ \omega_{UV} = 2.033 \times 10^{16} \text{ rad/s}, \quad \omega_{IR} = 1.88 \times 10^{14} \text{ rad/s}, \quad (14)$$



برای تصحیح مقیاس و اندازه‌های به دست آمده از شبیه‌سازی، اندازه هر سایت را برابر عرض ملکول SiO_2 فرار می‌دهیم، که با توجه به طول پیوند و زاویه پیوند آن، برابر ۱۵۱،۰ نانومتر می‌شود.



شکل ۴. نیروی بین دو صفحه سیلیکا وقتی یکی از صفحات زبر در نظر گرفته شده است.

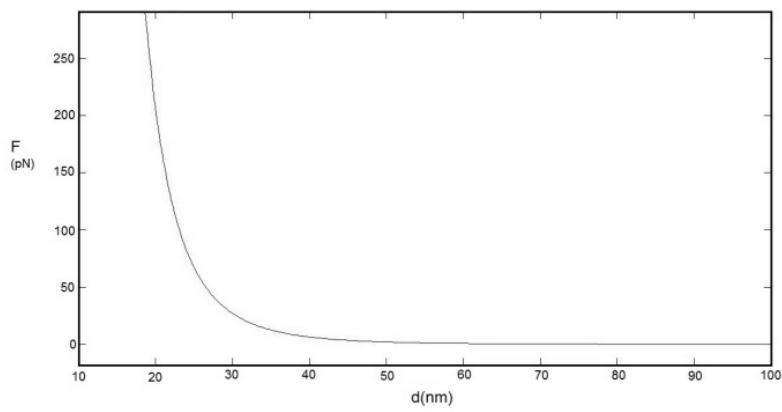


شکل ۵. تغییر نیرو در اثر وارد کردن تصحیحات زبری.

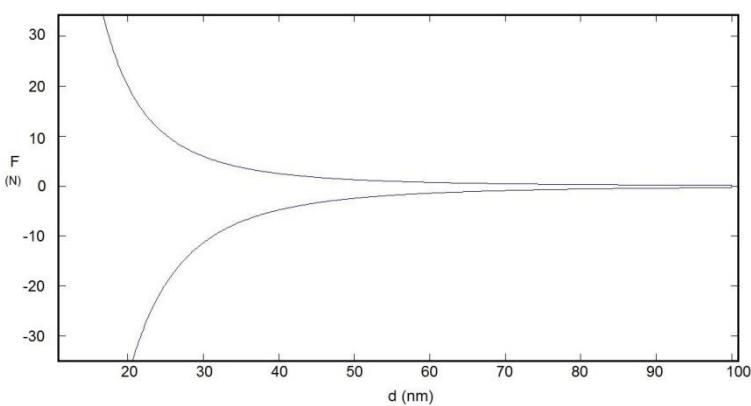


٨٤ / بررسی و محاسبه نیروی کازیمیر بین سطوح زبر دی الکتریک

و اما در یک حالت خاص، در سال ۲۰۰۹ ماندی و همکارانش در آزمایشگاه با در نظر گرفتن این مسئله که اگر ضریب دی الکتریک ماده میانی همواره بین ضریب دی الکتریک دو ماده در برگیرنده آن باشد، نیروی کازیمیر دافعه می شود [۱۰]. در ادامه سعی کردیم این آزمایش را شبیه سازی کنیم، نتایج ما بسیار نزدیک به نتایج ماندی و همکارانش است.



شکل ٦. نیروی کازیمیر دافعه بین یک کره طلا با شعاع ۴۰ میکرومتر و یک صفحه زبر سیلیکا وقی در بروموبنزن قرار گرفته اند.



شکل ٧. مقایسه بین نیروی بین دو صفحه سیلیکا و نیروی بین یک صفحه طلا و یک صفحه سیلیکا که در بروموبنزن قرار گرفته اند.

۳- نتیجه‌گیری

هدف ما در این پژوهش، بررسی تأثیر زبری بر روی نیروی کازیمیر بود. همان‌طور که می‌دانیم اجسام به طور کامل صاف یا صیقل نیستند و دارای زبری هستند، اما میزان این زبری به مقیاس اندازه‌گیری‌ها و ابعاد جسم بستگی دارد. در مورد نیروی کازیمیر دو نوع زبری را می‌توان در نظر گرفت، یک نوع زبری ساختگی مانند یک سطح ارله‌ای، و نوع دیگر زبری طبیعی یک سطح. که اوّلی در مقیاس بزرگتر و دومی در ابعاد بسیار کوچک و فواصل بسیار نزدیک در نظر گرفته می‌شود. در این جانوع دوم موضوع بررسی ما بود. در این حالت امواج الکترومغناطیسی به دام افتاده بین دو صفحه با برخورد به صفحات بازتاب می‌کنند، اما به دلیل آن که صفحات، بازتاب کننده کامل نیستند بازتاب کامل صورت نمی‌گیرد و امواجی که بین دو صفحه قرار می‌گیرند نسبت به حالت بازتاب کامل انرژی کمتری دارند، در واقع از لحاظ کوانتمی، با افزایش پراکندگی، احتمال به وجود آمدن امواجی که فاصله دو صفحه مضرب صحیحی از نصف طول موج آن‌ها باشد، کمتر می‌شود و آنگاه امواج کمتری بین دو صفحه قرار می‌گیرند. در نتیجه فشار بیرونی نسبت به فشار درونی بیشتر می‌شود که خود باعث افزایش نیروی کازیمیر می‌گردد. این نتیجه به صورت عددی در نمودارها دیده شده است. اما با دور کردن صفحات از هم، وارد مقیاس بزرگتری از فاصله می‌شویم که در این حالت نیروی کازیمیر به شدت افت می‌کند و در نهایت تغییرات آن نیز به شدت کاهش می‌یابد. در واقع مقدار تغییرات همواره حدود ۰,۰۶ درصد است.

۴- منابع

- [1] H.B.G. Casimir, *Proc. K. Ned. Akad. Wet.* **51** (1948) 793.
- [2] V.V. Nesterenko, G. Lambiase, and G. Scarpetta; "Calculation of the Casimir energy at zero and finite temperature: Some recent results"; *Riv. Nuovo. Cim.* 27, No. 6 (2004)1-74.
- [3] Ph.A. Martin and P.R. Buenzli; "The Casimir Effect"; *Acta Phys. Polonica B* **37** (2006) 2503-2559.

- [4] B. Yiliang; “*Casimir force on nanostructured surfaces: Geometry and finite conductivity effects*”; Publication Number: AAT 3467603; ISBN: 9781124795553; Advisor: H. B. Chan.
- [۵] R. Kitamura, L. Pilon, and M. Jonasz; “Optical constants of silica glass from extreme ultraviolet to far infrared at near room temperature”; *Applied Optics* **46**, No. 33 (2007) 8118-8133.
- [6] A.A. Maradudin and P. and Mazur; “Effects of surface roughness on the van der waals force between macroscopic bodies”; *Phys. Rev. B* **22** (1980) 1677-1686.
- [7] E. Tasci; “*Simulation of the Casimir effect for various geometries*”; Approval of the Graduate School of Natural and Applied Sciences (2002).
- [8] D. Dantchev and M. Krech; “Critical Casimir force and its fluctuations in lattice spin models: Exact and Monte Carlo results”; *Phys. Rev. E* **69** (2004) 046119.
- [9] R. Esquivel-Sirvent and J.V. Escobar; “Casimir force between liquid metals”; *EPL* **107**. (2014) 40004.
- [۱۰] الناز رقامی، لیلا هدایتی‌فر، امیرعلی مسعودی، ”شبیه‌سازی تاثیر زبری سطح روی انرژی کازیمیر بین دو صفحه‌ی فلزی موازی در حد فواصل زیاد”， چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح (۱۳۹۲).
- [11] A. Yanguas-Gil, J. Cotrino, F. Yubero, and A.R. Gonzalez-Elipe; “Growth mechanisms of SiO₂ thin films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition”; *Surface and Coatings Technology* **200** (2005) 881-885.
- [12] A. Barabasi, L. Stanley, and H. Eugene; “*Fractal Concepts in surface growth*”; Cambridge University Press (1995).
- [13] M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, and V.M. Mostepanenko; “*Advances in the Casimir Effect*”; Oxford University Press, Oxford (2009).
- [14] J.N. Munday, F. Capasso, and V. Adrian Parsegian; “Measured long-range repulsive Casimir-Lifshitz force”; *Nature* **457** (2009) 170-173.